# 概率论与数理统计

第八章 假设检验

#### 练习:

1、某织物强力指标X的均值  $\mu_0$ =21公斤. 改进工艺后生产一批织物,今从中取30件,测得 $\overline{X}$ =21.55公斤. 假设强力指标服从正态分布  $N(\mu,\sigma^2)$ ,且已知 $\sigma$ =1.2公斤,问在显著性水平 $\alpha$ =0.01下,新生产织物比过去的织物强力是否有提高?

解:提出假设:  $H_0: \mu \le 21 \Leftrightarrow H_1: \mu > 21$ 

取统计量 
$$Z = \frac{\overline{X} - 21}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

拒绝域为:  $Z > z_{0.01} = 2.33$ 

代入 $\sigma$ =1.2, n=30, 并由样本值计算得统计量Z的实测值

$$Z = \frac{21.55 - 21}{1.2/\sqrt{30}} = 2.51 > 2.33$$

落入拒绝域

故拒绝原假设 $H_0$ ,即新生产织物比过去的织物的强力有提高。

2、设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自正态总体  $N(\mu, 100)$ 的一个样本,要检验  $H_0: \mu = 0$   $(H_1: \mu \neq 0)$ ,在下列两种情况下,分别确定常数 d,使得以 $W_1$ 为拒绝域的检验犯第一类错误的概率为0.05.

(1) 
$$n = 1, W_1 = \{x_1 | |x_1| > d\};$$

(2) 
$$n = 25, W_1 = \{(x_1, \dots, x_{25}) | | \overline{x} | > d \}, \ \sharp \oplus \overline{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} x_i.$$

解 (1) n = 1时, 若  $H_0$  成立, 则  $\frac{X_1}{10} \sim N(0,1)$ ,

$$P(X_1 \in W_1) = P(|X_1| > d) = P(\left|\frac{X_1}{10}\right| > \frac{d}{10}) = \Phi(-\frac{d}{10}) + \left(1 - \Phi(\frac{d}{10})\right)$$

$$=2\left(1-\Phi\left(\frac{d}{10}\right)\right)=0.05,$$

能否理解?

$$\Phi\left(\frac{d}{10}\right) = 0.975, \ \frac{d}{10} = 1.96, \ d = 19.6;$$

(2) 
$$n = 25$$
时,若 $H_0$ 成立,则  $\sqrt{25} \frac{\overline{X}}{10} \sim N(0,1)$ , 
$$P((X_1, \dots X_{25}) \in W_1) = P(|\overline{X}| > d)$$

$$= P\left(\left|\frac{\overline{X}}{2}\right| > \frac{d}{2}\right) = \Phi\left(-\frac{d}{2}\right) + \left(1 - \Phi\left(\frac{d}{2}\right)\right)$$

$$=2\left(1-\Phi\left(\frac{d}{2}\right)\right)=0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{d}{2}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{2} = 1.96, \ d = 3.92.$$

3、设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自正态总体  $N(\mu, 9)$ 的一个样本,其中 $\mu$ 为未知参数,检验  $H_0: \mu = \mu_0$   $(H_1: \mu \neq \mu_0)$ ,拒绝域  $W_1 = \{(x_1, \dots, x_n) | | \overline{x} - \mu_0 | \geq C\}$ ,确定常数 C,使显著性水平为 0.05;

解 (1) 若
$$H_0$$
成立, 则  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{3} \sim N(0,1),$ 

$$P((X_1, \dots X_n) \in W_1) = P(|\bar{X} - \mu_0| \ge C)$$

$$= P\left(\frac{\sqrt{n}|\bar{X} - \mu_0|}{3} \ge \frac{\sqrt{n}C}{3}\right) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}C}{3}\right)\right) = 0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}C}{3}\right) = 0.975, \frac{\sqrt{n}C}{3} = 1.96, C = \frac{5.88}{\sqrt{n}};$$

### § 2 正态总体均值的假设检验

- ◆单个正态总体均值的检验
- ◆两个正态总体均值差的检验
- ◆基于成对数据的检验(t检验)

- 一、单个总体  $N(\mu, \sigma^2)$ 均值  $\mu$  的检验
  - 1.  $\sigma^2$ 已知,关于 $\mu$  的检验(Z检验)

在上一小节中已讨论过正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$ ,当  $\sigma^2$ 已知时关于  $\mu = \mu_0$  的检验问题.在这些检验问题中,我们都是利用  $H_0$ 在为真时服从 N(0,1)分布的统计量  $\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域。这种检验法常称为 Z 检验法。

### 左边假设拒绝域的推导:

形如  $H_0: \mu \geq \mu_0$  ,  $H_1: \mu < \mu_0$  的假设检验,称为左边检验.

由 
$$P\{H_0$$
 为真拒绝  $H_0$  } =  $P_{\mu \in H_0} \{ \overline{X} \le k \}$ 

$$=P_{\mu\geq\mu_0}\left\{\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\leq\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}\leq P_{\mu\geq\mu_0}\left\{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\leq\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}$$

要控制  $P\{H_0$  为真拒绝  $H_0\} \leq \alpha$ ,

只需令 
$$P_{\mu \geq \mu_0} \left\{ \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq \frac{k - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right\} = \alpha.$$

因为 
$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$
, 所以  $\frac{k - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = -z_{\alpha}$ ,

故左边检验的拒绝域为 
$$\overline{x} \le \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha$$
,即  $z = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \le -z_\alpha$ .

### Z检验法 ( $\sigma^2$ 已知)

| 原假设<br><i>H</i> <sub>0</sub> | 备择假设<br><i>H</i> <sub>1</sub> | 检验统计量及其<br>H <sub>0</sub> 为真时的分布                     | 拒绝域                            |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| $\mu = \mu_0$                | $\mu \neq \mu_0$              | $Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ | $ Z  \ge z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $\mu \ge \mu_0$              | $\mu < \mu_0$                 | $\sigma/\sqrt{n}$ $\sim N(0,1)$                      | $Z \leq -z_{\alpha}$           |
| $\mu \leq \mu_0$             | $\mu > \mu_0$                 |  | $Z \ge z_{\alpha}$             |
| 第八章                          | 假设检验                          |  |                                |

2.  $\sigma^2$ 未知,关于  $\mu$  的检验(t 检验) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\mu, \sigma^2$ 未知, 我们来 求检验问题  $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 的拒绝域(显著性水平为 $\alpha$ )。 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体X的样本, 由于 $\sigma^2$ 未知,现在不能利用 $\frac{\overline{x} - \mu_0}{\overline{x}}$ 来确定拒绝 域了。

注意到  $S^2$ 是  $\sigma^2$ 的无偏估计,我们用 S 来代

替 $\sigma$ ,采用 $t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$  作为检验统计量。当 $|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right|$  过分大时就拒绝  $H_0$ ,拒绝域的

形式为 
$$|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \ge k$$

已知当 $H_0$ 为真时, $\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ ,故由

$$\mathbf{P} \{拒绝 H_0 | H_0 为 真\} = P_{\mu_0} \{ \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \ge k \} = \alpha,$$

得  $k = t_{\alpha/2}(n-1)$ ,即拒绝域为

$$|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \ge t_{\alpha/2} (n - 1)$$

对于正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  , 当 $\sigma^2$ 未知时,关于 $\mu$  的单边检验得拒绝域下表中已给出。

上述利用 t 统计量得出得检验法称为 t 检验法。在实际中,正态总体的方差常为未知,所以我们常用 t 检验法来检验关于正态总体均值的检验问题。

## t 检验法 (σ² 未知)

|    | 東假设<br>H <sub>0</sub> | 备择假设<br><i>H</i> <sub>1</sub> | 检验统计量及其<br>H <sub>0</sub> 为真时的分布     | 拒绝域   |
|----|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Ļ  | $u = \mu_0$           | $\mu \neq \mu_0$              | $t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S}$ | $\left  t \right  \ge t_{\underline{\alpha}} (n-1)$ |
| ļ  | $u \ge \mu_0$         | $\mu < \mu_0$                 | $\frac{S}{\sqrt{n}}$ $\sim t(n-1)$   | $t \le -t_{\alpha}(n-1)$                            |
|    | $t \leq \mu_0$        | $\mu > \mu_0$                 |                                      | $t \ge t_{\alpha}(n-1)$                             |
| 14 | 第八章                   | 假设检验                          |                                      |   |

例1 某种电子元件的寿命 X (以小时计) 服从正态分布,  $\mu$ ,  $\sigma^2$ 均未知。现测得16只元件的寿命如下:

159 280 101 212 224 379 179 264

222 362 168 250 149 260 485 170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225(小时)?

解: 按题意需检验

$$H_0: \mu \le \mu_0 = 225, H_1: \mu > 225.$$

取  $\alpha = 0.05$ 。由表**8.1**知检验问题的拒绝域为

$$t = \frac{x - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \ge t_\alpha (n - 1)$$

现在n = 16, $t_{0.05}(15) = 1.7531$ . 又算得  $\overline{x} = 241.5$ ,s = 98.7259 即得

 $t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = 0.6685 < 1.7531.$ 

t不落在拒绝域,故接受 $H_0$ ,即认为元件的平均寿命不大于225小时。

### 二.两个正态总体均值差的检验(t检验)

我们还可以用t检验法检验具有相同方差的两个正态总体均值差的假设。

设 $x_1, x_2, \cdots, x_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本,是来自正态总体 $y_{n_2}$  的样本且设两样本独立。 又分别记它们的样本均值 ,记样本方 $\overline{z}x$ , $\overline{y}$ 为 。 $x_1^2, x_2^2$   $\mu_1$ ,为为,表知,要特别引起注意的是,在这里假设两总体的方差是相等的。 现在来求检验问题:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta.$$

( $\delta$ 为已知常数)的拒绝域,取显著性水平为

 $\alpha$ 引用下述t统计量作为检验统计量:

其中

$$t = \frac{(\overline{x} - \overline{y}) - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$s_w^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

当  $H_0$  为真时,已知  $t \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 与单个总体

的 t 检验法相仿, 其拒绝域的形式为

$$\left| \frac{(\overline{x} - \overline{y}) - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| \ge k$$

 $P{拒绝 H_0 | H_0为真}$ 

$$=P_{\mu_1-\mu_2=\delta}\left\{\frac{(\overline{x}-\overline{y})-\delta}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\geq k\right\}=\alpha$$

可得  $k = t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ . 于是得拒绝域为

$$|t| = \frac{(\overline{x} - \overline{y}) - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \ge t_{\alpha/2} (n_1 + n_2 - 2).$$

关于均值差的其它两个检验问题的拒绝域在下表中给出。常用的是  $\delta = 0$  的情况。

当两种正态总体的方差均为已知时,我们可用Z 检验法来检验两正态总体均值差的假设问题。

# 关于均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验

| 原假设<br><i>H</i> <sub>0</sub> | 备择假设<br><i>H</i> <sub>1</sub> | 检验统计量及其在<br>H <sub>0</sub> 为真时的分布                        | 拒绝域                            |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| $\mu_1 - \mu_2 = \delta$     | $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$   | $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{2}}$        | $ Z  \ge z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $\mu_1 - \mu_2 \ge \delta$   | $\mu_1 - \mu_2 < \delta$      | $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ | $Z \leq -z_{\alpha}$           |
| $\mu_1 - \mu_2 \le \delta$   | $\mu_1 - \mu_2 > \delta$      | $\sim N(0,1)$ ( $\sigma_1^2$ , $\sigma_2^2$ 已知)          | $Z \ge z_{\alpha}$             |

|           | 原假设<br><i>H</i> <sub>0</sub> | 备择假设<br><i>H</i> <sub>1</sub> | 检验统计量及其在<br>H <sub>0</sub> 为真时的分布  | 拒绝域  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| $\mu_1$ – | $\mu_2 = \delta$             | $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$   | <del>-</del>   | $\left  t \right  \ge t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$ |
| $\mu_1$ – | $\mu_2 \ge \delta$           | $\mu_1 - \mu_2 < \delta$      | $ \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} S_w $ $ \sim t(n_1 + n_2 - 2) $               | $t \le -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$                         |
| $\mu_1$ – | $\mu_2 \leq \delta$          | $\mu_1 - \mu_2 > \delta$      | $\begin{pmatrix} \sigma_1^2, \sigma_2^2 未知 \\ \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \end{pmatrix}$ | $t \ge t_{\alpha} (n_1 + n_2 - 2)$                         |

例2 在平炉进行一项试验以确定改变操作方法的 建议是否会增加钢的得率,试验是在同一只平炉上 进行的。每炼一炉钢时除操作方法外,其它条件都 尽可能做到相同。先用标准方法炼一炉,然后用建 议的新方法炼一炉,以后交替进行,各炼了10炉, 其得率分别为

标准方法 78.1 72.4 76.2 74.3 77.4 78.4 76.0

75.5 76.7 77.3

新方法 79.1 81.0 77.3 79.1 80.0 79.1 79.1

77.3 80.2 82.1

设这两个样本相互独立,且分别来自正态总体  $N(\mu_1, \sigma^2)$  和  $N(\mu_2, \sigma^2)$ ,  $\mu_1, \mu_2, \sigma^2$  均未知。问建议的新操作方法能否提高得率?

(取 
$$\alpha = 0.05$$
)

解:需要检验假设  $H_0: \mu_1 - \mu_2 \ge 0, H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$ . 分别求出标准方法和新方法的样本均值和样本方差如下:

$$n_1 = 10, \overline{x} = 76.23, s_1^2 = 3.325,$$
  
 $n_2 = 10, \overline{y} = 79.43, s_2^2 = 2.225.$ 

又,

$$s_w^2 = \frac{(10-1)s_1^2 + (10-1)s_2^2}{10+10-2} = 2.775, t_{0.05}(18) = 1.7341,$$

故拒绝域为

$$t = \frac{\overline{x} - \overline{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} \le -t_{0.05}(18) = -1.7341,$$

现在由于样本观察值 t=-4.295<-1.7341,所以拒绝  $H_0$ ,

即认为建议的新操作方法较原来的方法为优。

### 小结

在这一节中我们学习了正态总体均值的检验法,有以下两种:单个正态总体均值的检验以及两个正态总体均值差的检验.

作业: 课后习题 4、6、7

#### 练习:

1、在对单个正态总体均值的假设检验中,

当总体方差已知时,选用()

(A) t 检验法 (B) Z 检验法

(C) F 检验法 (D)  $\chi^2$  检验法

B

- 2、设 0.5, 1.25, 0.8, 2 是来自总体X的样本,已知  $Y = \ln X \sim N(\mu, 1)$
- (1) 求X的数学期望E(X)=b; (4分)
- (2) 求µ的置信度为0.95的置信区间(4分)
- (3) 利用上述结果,求**b**的置信度为 **0.95**的置信区间; (4分,查表  $Z_{0.025} = 1.96$ )

解: (1) 因为  $Y \sim N(\mu, 1)$ , 所以  $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}, -\infty < y < \infty$ 

由 $X = e^{Y}$ ,所以

$$b = E(X) = E(e^{Y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{y} e^{-\frac{(y-\mu)^{2}}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{u+\frac{1}{2}} e^{-\frac{[y-(\mu+1)]^{2}}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{u+\frac{1}{2}} e^{-\frac{[y-(\mu+1)]^{2}}{2}} d[y-(u+1)]$$

$$= e^{u+\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{t^{2}}{2}} dt$$

$$= e^{u+\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi}$$

$$= e^{u+\frac{1}{2}}$$

(2)此为求单个正态总体  $\sigma^2$  已知的条件下  $\mu$  在  $\alpha = 0.05$ 下的置信区间

得置信区间为 
$$\left\{ \overline{y} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} \right\}$$
 (2分)

$$\overline{m} = \frac{1}{4} (\ln 0.5 + \ln 0.8 + \ln 1.25 + \ln 2) = \frac{1}{4} \ln 1 = 0$$

和 
$$z_{0.025} = 1.96$$
 (1分)

可得置信区间为(-0.98, 0.98) (1分)

(3)因为  $x = e^y$  为单调增函数,而  $b = e^{\mu + \frac{1}{2}}$  (1分)

由 
$$-0.98 < \mu < 0.98$$
 得  $-0.98 + \frac{1}{2} < \mu + \frac{1}{2} < 0.98 + \frac{1}{2}$  即  $-0.48 < \mu + \frac{1}{2} < 1.48$  (**2**分)

所以b的置信度为0.95的置信区间为

$$(e^{-0.48}, e^{1.48})$$
 (1分)

2010-2011学年期末考试题